This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) • Int. Cl. •	(11) 공개번호 목 1997-0072358
H01L 23 /50	(43) 공개일자 1997년 11월07일
(21) 출원번호	= 1996-0009774
(22) 출원일자	1996년04월01일
(71) 출원인	아남산업 주식회사 황인길
(72) 발명자	서울특별시 성동구 성수 2가 280-8 (우 : 133-120) 허영묵
	경기도 성남시 분당구 수내동 55 롯데이파트 132-1504
(74) 대리인	서만규
심사원자 : 있음	

요약

본 발영은 반도체패키지의 제조방법 및 구조에 관한 것으로, 반도체침의 저면을 외부로 노출시켜 회로통작시 발생되는 영 방출의 효과를 극대화하여 패키지의 수영을 연장시키고, 신뢰성을 향상시킴은 물론 패키지의 율당부 외측에 위치한 리드 는 절단하고, 뮵당부 내측에 위치한 리드는 그 저면을 외부로 노출시켜 마더보드에 실장시 리드의 저면에서 신호전당을 하도록 함으로서 실장면적을 최소할 수 있는 반도체패키지이다.

CHAS.

£2

영세서

[발명의 명칭]

반도채패키지의 제조방법 및 구조

(54) 반도체패키지의 제조방법 및 구조

[도면의 간단한 설명]

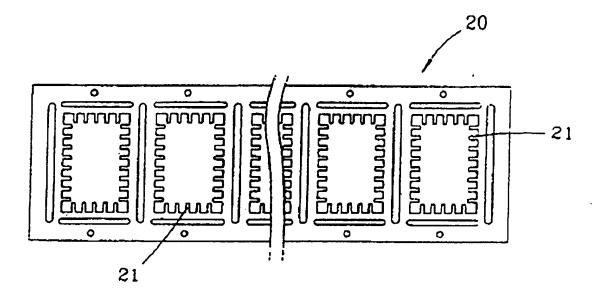
제2도는 본 발명에 적용되는 리드프레잉을 도시한 평면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

1

(5/) 청구의 범위

- 청구항 1. 다수의 리드가 형성되고, 상기 다수의 리드 중앙부에는 집탑재판이 없는 리드프레임을 형성하는 단계와: 상기 리드프레임의 다수의 리드 중앙부에 반도체침을 위치시켜 와이어본당을 실시하는 단계와; 상기 와이어본당된 리드, 반도체참 및 와이어를 외부의 산화 및 무석으로부터 보하기 위하여 울당하는 단계와; 상기 단계후에 물당영역 외각에 위 치한 리드물 절단하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
 - 청구항 2. 제1항에 있어서, 싱기 와이어본당은 배큠 출(Vacuum Hole)이 형성된 히터블럭에 반도체침을 위치시켜 싱기 배큠 홀로 공기를 받아들여 반도체침을 지지 고정하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
 - 청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 몰딩단계는 액상 봉지재를 사용하여 몰당하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
 - 청구항 4. 제1항 또는 3항에 있어서, 액상 봉지자를 사용하여 물당하기 전에 물당영역에 담을 형성하여 액상 봉지재 가 흘러 넘치는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
 - 청구항 5. 제1항에 있어서, 상기 몰딩단계는 볼드 컴파운드를 사용하여 울딩하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법
 - 청구함 6. 제3형 또는 5항에 있어서, 상기 액상 봉지재 및 붙드 컴파운드로 呈당 후, 150℃ 이상의 고온에서 수시간 노출시켜 경화시키는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
 - 청구항 7. 제1항에 있어서, 상기 반도체패키지의 저면에는 그라인드(Grind)를 실시하여 플래쉬(Flash)를 제거하는 것을 특장으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
 - 청구항 8. 제1항에 있어서, 상기 몰딩영역의 외각에 위치한 리도를 절단시 절단을 용이하게 하기 위하여 절단되는 부 위의 리드에 노치(Notch)를 형성함을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
 - 청구형 9. 저면이 외부로 직접 노출되는 반도체험과; 상기 반도체험의 외축에 위치되고 몰딩염역을 벗어나지 않으며 저면이 외부로 노출되어 저면에서 신호의 입출력이 이루어지는 다수의 리도와; 상기 반도체험과 리드를 연결시 켜주는 와 이어와; 상기 반도체험, 리드 및 와이어를 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 몰딩된 액상 봉지재 또는 컴파문드로 구성 된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.
 - 청구함 10. 재9항에 있어서, 상기 끝당된 액상 봉지재 및 컴피운드는 리드 및 반도체합의 상부로만 올당된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.
 - 청구항 11. 제9항에 있어서, 상기 반도채패키지의 저면에는 플래쉬(Flash)의 제거를 위해 그라면도 (Grind)된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.
 - 청구항 12. 제9항에 있어서, 리드프레임의 다수의 리드 중앙부에는 침탑재판이 없는 것을 특징으로 하는 빈도체패키 지의 구조,
 - ※ 장고사항: 최초총원 내용에 의하여 공개하는 것임.



3